|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **先進設備B2B預約洽談報名表**  **日 期:** 2021/4/21-23  **2021年 4 月 日**  **地 點:** 南港展覽館1館4F 廠商攤位現場  **洽談方式:** 採面對面商談交流，每場30分鐘 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司全名 | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 聯絡資訊 | | 姓名 | | 部門 | 職稱 | | | 電話(分機) | | 手機 | | | E-mail | | |
| 參加洽談者 | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | |
| 聯絡人 | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | |
| 洽談時間 | | ☐4/21 10:30-14:30 | | | | | ☐4/21 10:30-14:30 | | | | | ☐4/21 10:30-14:30 | | | |
| **廠商解決方案簡介** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **由田新技股份有限公司** | | | | LCD各段AOI檢測方案  API & Mura檢測方案  Mini LED 載板檢測方案 | | | | | | | | | | |
| **2** | **美商速博光學股份有限公司** | | | | Multi-Reflection Suppression (MRS) 3D+2D sensor  WX3000™ Metrology and Inspection Systems for Wafer-Level and Advanced Packaging  In-line Particle Sensor™ (IPS™) | | | | | | | | | | |
| **3** | **梭特科技股份有限公司** | | | | Mini LED 巨量轉移方案  Mini LED Repair 方案  Mapping Sorting 方案 | | | | | | | | | | |
| **4** | **晶彩科技股份有限公司** | | | | FAVITE智能製造5.0解決方案：  (1).導入A.I.生產流程(2).大數據分析預警生產異常(3). A.I.循環學習  曲面Panel解決方案：  (1).曲面結構取像及掃瞄系統(2).A.I.即時缺陷偵測  全新自動光學顯微鏡系統及軟體應用：  (1).2D/3D自動快速量測(2).晶粒位移/旋轉/傾斜 自動量測(3). A.I.即時缺陷偵測  Multi RDL檢測解決方案：  (1).可有效消除非當層圖案干擾的特殊光學系統(2).全新檢測演算法 | | | | | | | | | | |
| **5** | **倍福自動化有限公司** | | | | 自動化控制系統，PC-based 控制器、自動化軟體、 HMI  I/O和現場總線系統， 及EtherCAT高速開放式網路通訊  運動控制技術與磁懸浮輸送系統 XTS & XPlanar | | | | | | | | | | |
| **貴司欲洽談企業**\*必填 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請填寫  採購企業號碼 | | | **順位1.** | | | **順位2.** | | | **順位3.** | | **順位4** | | | **順位5** | |
|  | | |  | | |  | |  | | |  | |

\*報名填寫完畢後麻煩於4月14日前將回傳至台灣電子設備協會窗口，我們將盡速安排貴司媒合場次，

並於展覽前兩周通知， 謝謝您的合作!

★★★報名請洽詢★★★

**台灣電子設備協會**

聯絡人：張先生 / 管小姐　Email：booker@teeia.org.tw / joanna@teeia.org.tw

TEL：(02)2729-3933 #12 #15 FAX：(02)2729-3950